PASJ2016 WEOL12

SAGA-HIMAT でのスキャニング照射装置の建設

CONSTRUCTION OF A SCANNING SYSTEM AT SAGA-HIMAT

金澤光隆^{#, A)}, 遠藤真広^{A)}, 溝田学^{A)},日向猛^{A)}, 綱島義一^{A)}, 佐藤弘史^{A)}, 工藤祥^{A)}, 塩山善之^{A)}, 北村信^{A)}, 十時忠秀^{A)}, 中川原章^{A)}

Mitsutaka Kanazawa^{#, A)}, Masahiro Endo^{A)}, Manabu Mizota^{A)}, Takeshi Himukai^{A)}, Yoshikazu Tsunashima^{A)},

Hiroshi Sato^{A)}, Sho Kudo^{A)}, Yoshiyuki Shioyama^{A)}, Makoto Kitamura^{A)}, Tadahide Totoki^{A)}, and Akira Nakagawara^{A)}
^{A)} Ion Beam Therapy Center, SAGA-HIMAT Foundation

Abstract

In SAGA-HIMAT, 620 cancer treatments were done by use of two irradiation rooms in 2015 financial year. To increase treatment capacity of our facility, we have started the construction of the third treatment room C with a scanning irradiation system at the beginning of 2014. This construction was required to do without interruption on the treatment in room A and room B. With this requirement, installations of the beam line and irradiation devices were carried out in the night time and weak end, and beam tests were also. Though there are many things to improve, test irradiation is becoming possible. In this talk, we will present our development status.

1. はじめに

九州国際重粒子線がん治療センター(SAGA HIMAT) [1,2]では、2013年8月末にB室1室での治 療がスタートし[3]、2014年の4月には2室目のA室 での治療もスタートさせることが出来ている。又、 治療患者数については 2014 年度の治療患者数は 554 名、2015年度には620名の治療を行うことが出来、 現在も増加傾向にある。この傾向が継続すれば、2 治療室のみの利用では治療できる患者数が制限され、 患者の治療希望に応えられなくなる予想される。そ こでさらに治療患者数の増加に対応できるように、 3 室目 〈C 室〉の利用が必要になってきている。現 在使用している照射室では技術が確立されている パッシブ照射法を採用し、順調な治療の立ち上げを 可能にした。一方、放射線医学総合研究所にて研究 開発が進められていたスキャニング照射法が実用化 され、この照射法を使った治療が順調に立ち上がっ ている。そこで SAGA-HIMAT でも、C 室ではこの スキャニング照射法を採用する事にした。

この3室目の整備の判断は、治療希望患者の多さ を確認できた、治療開始したのと同じ年の2013年に されている。2014年度からは正式にメーカーとC室 整備の契約し、3年間で完成させる計画とした。そ の際条件としたのは、A及びB室での治療には影響 しないようにという事で、建設作業のための特別な 治療休止期間は設けなかった。したがって建屋の工 事、装置設置及び装置立ち上げは、センターがビー ムを使わない夜間、週末も使って行う必要があった。 又、7月後半に設けている2週間の装置メンテナン ス期間も有効に利用した。現在、薬機申請のための ビームデータがすべて取り終えており、治療照射に

kanazawa-mitsu@saga-himat.jp

向けてビームテストを行っている所である。本講演 では、SAGA-HIMAT でのスキャニング照射室の立 ち上げの現状について報告する。

2. 制御系

C 室のスキャニング照射装置を立ち上げようとし た場合、現在の制御システムに C 室用のものを組み 込み、完成時には3室が一体としてスムーズに運用 できる必要がある。これを治療を止めないで行うた めに、マンマシンインターフェイス計算機及びサブ システム(シンクロトロン、高エネルギー輸送系) を制御している PLC(統括 PLC)は既設の物と新設 のものをそれぞれ用意した。スキャニングテストを 行う時には制御システムを既設のものから新設のも のに繋ぎ変えてテストを行い、テスト終了後に既設 のものに繋ぎ戻すことにした。

3. シンクロトロン

今回のスキャニング照射法では、照射ビームのレ ンジはシンクロトロンのエネルギーと照射装置のレ ンジシフターとの組み合わせで調節する。このため にシンクロトロンのエネルギーは 100MeV/u から 400MeV/u まで11段のエネルギーステップを用意 する。したがってシンクロトロンは運転パルスごと にビームエネルギーを変えられる必要があり、しか も高い再現性が要求される。そこで現在治療に使っ ている運転パターンを使い、400MeV/u から 290MeV/u に切り替えて、直後のビームの安定度を シンクロトロンのCODモニターで測定した。その結 果、図1に示すようにエネルギー切り替え直後に最 大 6mm と大きなビーム位置変動が起こることがわ かった。これの対策としてフラットトップの最後に 最大磁場まで励磁するパターンを付け加えることに

PASJ2016 WEOL12

した。その結果は図 2 に示すようにエネルギーを切り替えても切り替え直後のビーム位置変動を 0.5mm 程度に抑えることができた。



Figure 1: COD drift after energy switch to 290MeV/u from 400MeV/u operation.



Figure 2: COD comparison with maximum excitation at the end of flat top.

4. ビーム輸送系

図3にSAGA-HIMATのビームラインを示すが、 センターの運用開始時点ではC治療室へのビームラ インは偏向電磁石の設置及びケーブル配線のみがさ れていた。今回の工事ではその他の四極電磁石、ス テアリング電磁石、ビームモニター、及び真空シス テムを新たに取り付けた。当初の設計ではA及びB 治療室と同じtwissパラメータがアイソセンターで実 現されるように設計されていたが、C室でスキャニ ング照射を行うことに対応して、よりシャープな ビームが得られるビームオプティクスにしている。

スキャニング照射をするにあたって、ビーム位置 の安定性が重要である事から、朝立ち上げたシンク ロトロンからのビームが1日のうちでどのように輸 送系内、及びアイソセンターで変化するかスクリー ンモニターを使って2時間ごとにビーム軸を測定し た。その時に使った垂直ビームラインのオプティク スを図4に示す。ビームエネルギーは最大エネル ギーの400MeV/uで行った。その測定結果のx方向 について図5.6に示すが、シンクロトロンから出た



Figure 3: The beam line structure of SAGA-HIMAT.

直後のところでは 0.5mm 程度変動がみられるにもか かわらず、アイソセンターでは変動が小さくなって いる。同じ種類の図は示していないが、y 方向の測 定データでは、ディスパージョンがゼロでない立ち 上げ部のところで変動が観測された。このことから 運動量の変化があると考えられ、その変化量はオプ ティクスで計算されたディスパージョンの値と測定 された変動量を比較して、dP/P=0.013%と求められ た。図7に 0.013%運動量が増加した場合のトラック と共に1 スピルの間の変動の平均値をとったものを 点で示す。この原因を考えるためにシンクロトロン のパラメータ間の関係式を書き出すと、

 $dB/B = \gamma_{tr}^2 df/f + ((\gamma^2 - \gamma_{tr}^2)/\gamma^2) dP/P_o$ 今回の場合 rf 周波数に関しては信号源のシンセサイ ザーは常時 on で一定の温度になっていることから df=0 と考えることができる。したがって今回観測さ れた運動量の変化はシンクロトロンの偏向電磁石の 磁場が変化したためと考えることができる。その量 はビーム取り出し時の γ_{tr} =1.712(設計値)を使い、

- $dB/B = ((\gamma^2 \gamma_{tr}^2)/\gamma^2)dP/P$
 - = -0.435 dP/P

 $= -5.7 \times 10^{-5}$

となる。朝8時にシンクロトロンを立ち上げて9時 から2時間ごとに測定しているので、その間にシン クロトロンの偏向電磁石が温度上昇したためと解釈 できる。この様な運動量の変化があったとして x 方 向の変動を計算したものを図8に1スピルの間の変 動の平均値をとった測定値と共に示すが、この運動 量の変化だけで x 方向の軸変動の測定データをほぼ 説明できる。このようなビーム軸の変動があっても、 アイソセンターのところでは小さくなっており、水 平コースと垂直コースそれぞれで、x、v 方向とも± 0.1mm 以内に収まっている。もし ESD のところで 出射角の変化が主要因であったとすれば、ビームラ インの各モニターの軸変動が違ってくるはずで、今 回測定された結果は出射角の変化は小さいことを示 している。又、低いエネルギーでは同じ磁場変化率 dB/B に対しても dP/P は小さくなる。さらにエネル ギーが低いために電磁石の温度上昇も低くなり dB/B

は小さくなるため、同じ軸変動を測定した場合さら に小さくなると考えられる。



Figure 4: Beta functions (upper figures) and dispersion functions (lower figures) in the vertical beam line.



Figure 5: Drift of horizontal beam position between 9am and 7pm measured with a screen monitor at the exit of the extraction channel from synchrotron. Data lines of each color show beam position in one synchrotron cycle.



Figure 6: Drift of Beam position of x direction between 9am and 7pm at the iso-center.



Figure 7: Drift of vertical beam position in the vertical beam line, and an estimated track with momentum increment of 0.013%.



Figure 8: Drift of horizontal beam position in the vertical beam line, and an estimated track with momentum increment of 0.013% and dB/B= -5.7×10^{-5} .

5. スキャニング照射装置

照射機器の配置はアイソセンターからの距離が水 平と垂直で同じ位置関係になるように配置されてい る。上流からスキャニング電磁石(x,y)、正副線量モ ニター、正副位置モニター(x,y)、リップルフィル ター、レンジシフターが配置されている。位置決め のためのX管はスペースの制約で線量モニター及び 位置モニターと同一のフレームに取り付けられて、 それぞれ利用するときにビームライン上に移動させ る。

5.1 制御系機器

スキャニング制御系では高速動作が必要なスキャ ニング電磁石、線量モニター、位置モニターの制御 は FPGA を使い、スポットの照射シーケンス管理を スポット ID の送受信を行いながら照射を進める。こ の FPGA の上位には PLC があり、C 室に閉じたネッ トワークにつながり、このネットワークを介して照 射系全体のネットワークにつながっている。

Proceedings of the 13th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan August 8-10, 2016, Chiba, Japan

PASJ2016 WEOL12

5.2 スキャニング電磁石及び電源

スキャニング電磁石と電源の仕様は 240×240mm² の範囲を走査できるように、かつ呼吸同期照射に対 応できるようなスキャンスピードが得られるように 決められた(体軸方向:100mm/ms、横方向: 50mm/ms)。図9には400MeV/uのビームで240× 240mm²の領域に20mm間隔でアイソセンターに置か れたガフクロミックフィルムを照射した結果である。 この照射された各スポットの中心位置を計画位置と 比較した結果すべて±0.5mm 以内に入っており、精 度良くスキャン出来ている事を確認できた。



Figure 9: Irradiation for accuracy check of scanning magnet and power supply.

5.3 線量モニター

線量モニターは有効面積が 200×200mm²で、アル ミ 12µ厚の電荷収集電極を挟んで両側にギャップ 5mm で高圧電極があり、さらにギャップ 5mm で両 側にアース電極がある。各ビームスポットの照射線 量を制御するために使われ。したがって出力のビー ム位置依存性を確認しておく必要があり、スキャニ ング電磁石でビーム位置を変えて、アイソセンター に置いた平行平板電離箱との出力比(アイソセン ター平行平板電離箱/線量モニター)を測定した。そ の結果、全領域で変化が 1.6%以内に収まっている事 を確認できた。ただし中心付近で線量モニターの出 力が大きくなっていて、この出力の位置依存性の原 因はこれから調査する予定である。

5.4 位置モニター

スポットビームの位置モニターとしては MWPC を 使っている。エネルギーが高い場合 σ =1mm(水平方 向)以下のビームになることからアノードワイヤー は 1mm ピッチ、ギャップ 3mm で、ワイヤー直径は 20µm にしている。ガスにはモニターの応答を速く するために通常物理実験で使われる Ar ガスではなく、 He ガスに 20%CO₂ を混ぜたものを選択した。図 10 に 15µs 周期で測定した例を示す。実際スキャニング 中に位置フィードバック及びインターロックに利用 する場合は8サンプルの平均をとって行う予定であ る。この様に8サンプルの平均をとってビーム重心 と幅を2000サンプルのデータを使って求めたものを 図11,12に400MeV/uでビーム強度が2×10⁸pps の場合に示すが、バラつきはビーム重心では±0.1mm 以内に、ビーム幅σでは±0.2mmに入っている。位置 モニターに関してはさらにS/Nの改善、及びビーム 重心及び幅の演算方法の改善を行う事を考えている。 特にビーム位置及び幅とも信号レベルが小さいとこ ろで改善を必要としている。そのうえで、フィード バック及びインターロック試験を行う事を計画して いる。



Figure 10: One sample data of position monitor.



Figure 11: Obtained beam centers with position monitor.



Figure 12: Obtained beam widths with position monitor.

6. テスト照射

システムに問題点があれば早くそれらを明らかに するために、できるだけ早い段階でテスト照射を 行った。この段階ではまだビーム位置フィードバッ クは利用していないが、ビーム位置の変動が十分小 さいので、スキャニングテストには問題ないと判断 した。初め、その基本的な動作を確認するために、 ガフクロミックフィルムに正方形の領域を一様に照 射した。そこで十分な一様性(<3%)をターゲット 内で確認できたので、ロゴの図形を照射してみた。 図13に結果を示すが、計画した領域を一様に照射で きていることを確認できた。さらに深さ方向でのス キャニング動作を確認するために、物理線量分布が 一定な SOBP (Spread Out Bragg Peak) の照射野を 作った。それを水中に取り付けられた線量計を動か して深さ方向の線量分布を測定したデータを図14に 示す。システム全体としては依然改善すべき点は多 いが、十分な精度で一様分布の SOBP を得ることが でき、スキャニング照射の基本動作を確認すること が出来た。



Figure 13: Test irradiation with symbolic marks (logos).



Figure 14: Test irradiation with flat dose distribution at SOBP.

謝辞

このスキャニング照射装置の設計、製作、及び ビームテストは、築島千尋氏をサガハイマックプロ ジェクトマネージャーとする三菱電機(株)に依っ ています。又、スキャニング照射装置の設計検討及 びビームテストに関して群馬大学・重粒子線医学研 究センター及び放射線医学総合研究所・加速器工学 部の方々から有益なアドバイスをいただいた事を感 謝いたします。

参考文献

- [1] 九州国際重粒子線がん治療センター、事業計画 Ver.2.0, Jan, 29, 2010.
- [2] M.Endo et al., SAGA-HIMAT (Heavy Ion Medical in Tosu), PTCOG49, May 2010.
- [3] M.Kanazawa *et al.*, Beam Test of SAGA-HIMAT, 加速器 学会 2013.